

專利名稱：高溫測試治具

應用領域：DNT - MP

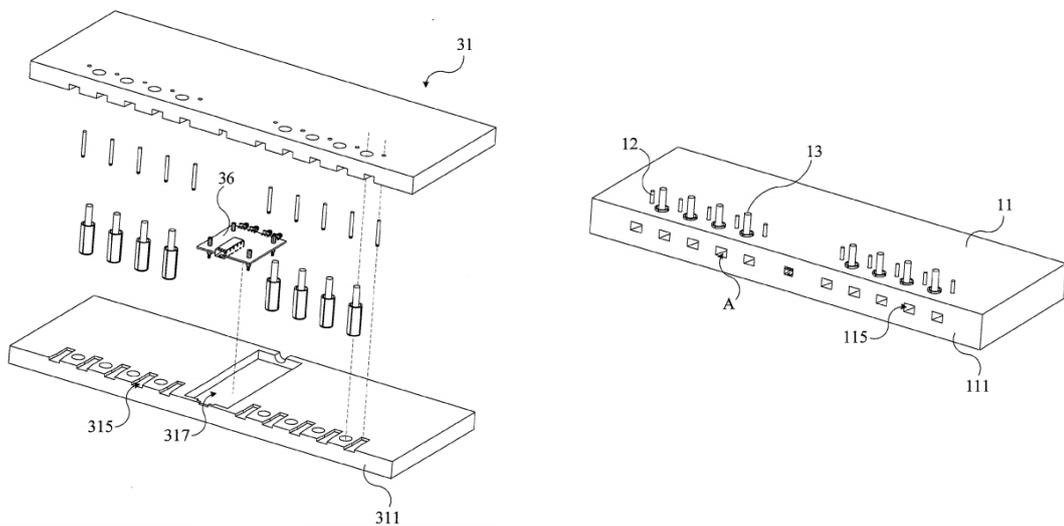
申請日期：2020-04-22

專利號：TWM599487U

申請地區：TW

發明人：孫積賢, 劉清弘

主要圖示



專利說明

此專利揭露一種高溫測試設備。由於產品使用環境需求，某些產品會規範必須能在高溫下運作，因此在出廠前就必須經過高溫測試。然而，以往進行高溫測試都必須先將 cable 加溫到一定溫度才會開始測試傳輸，而此專利提出一種高溫測試設備的加溫平台，可以將待測的 cable 放置於待測槽(315)中預先加熱，需要測試時直接插入測試槽(317)，可以大幅節省升溫時間。